

年月日	21	11	01	ページ	25	NO.	
-----	----	----	----	-----	----	-----	--

**C** 直径100mmの歪み 1分以内に面一括測定

ルケオ シリコンウエハーの残留応力などを測定する近赤外歪検査器「フルオートストレーンアイLSM-9100W NIR」を発売した。近赤外光で有色素材を透過し、30ナノメートル（ナノ）の歪みは10億分の1の歪みを捉える。直径100ミリの大型偏光板により、カメラで直径100ミリの面一括測定を1分以内に行える。半導体や樹脂成形品メーカーなどに初年度12台の販売を目指す。消費税抜き価格は1台800万円。

